#### (12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

#### (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



### 

#### (43) 国際公開日 2003 年4 月10 日 (10.04.2003)

**PCT** 

#### (10) 国際公開番号 WO 03/029354 A1

市 日吉台 1 丁目 2 1 番 1 0 号 Shiga (JP). 真多 淳二

(MATA,Junji) [JP/JP]; 〒520-0842 滋賀県 大津市 園山

(51) 国際特許分類<sup>7</sup>: 65/00, C08K 3/04, H01L 31/04, 51/00 C08L 101/00,

(72) 発明者; および

(21) 国際出願番号:

PCT/JP02/09851

(22) 国際出願日:

2002 年9 月25 日 (25.09.2002)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ: 特願2001-295899 2001年9月27日(27.09.2001) JF

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 東レ株式 会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒103-8666 東京都 中央区 日本橋室町 2 丁目 2 番 1 号 Tokyo (JP). (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 塚本 遵 (TSUKAMOTO,Jun) [JP/JP]; 〒520-0112 滋賀県 大津

2 丁目 5 番 A 1 2-1 4 Shiga (JP). (74) 代理人: 佐藤 謙二 (SATO,Kenji); 〒520-8558 滋賀県大 津市 園山 1 丁目 1 番 1 号 株式会社東レアイ・ピー・ イー 滋賀支所内 Shiga (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, KR, US.

(84) 指定国 *(*広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, SK, TR).

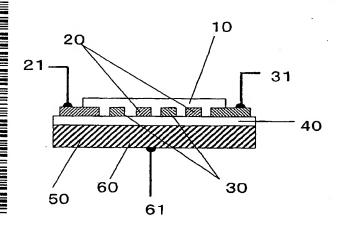
添付公開書類:

一 国際調査報告書

/続葉有/

(54) Title: ORGANIC SEMICONDUCTOR MATERIAL AND ORGANIC SEMICONDUCTOR ELEMENT EMPLOYING THE SAME

(54) 発明の名称: 有機半導体素材、およびそれを使用した有機半導体素子

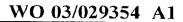


(57) Abstract: An organic semiconductor material which comprises a conjugated polymer and carbon nanotubes dispersed therein, the proportion of the carbon nanotubes being 3 wt.% or lower based on the conjugated polymer. The organic semiconductor material, which has a high carrier mobility, can be industrially supplied. A high-performance organic semiconductor element such as an organic thin-film transistor element or organic photovoltaic element can also be provided.

(57) 要約:

O 03/029354 A1

本発明は、共役系高分子中にカーボンナノチューブが分散され、カーボンナノチューブの重量分率が共役系高分子に対し3%以下である有機半導体素材である。本発明により、キャリア移動度の高い有機半導体素材を工業的に供給することができる。また、高性能な、有機薄膜トランジスタ素子、有機光起電力素子等の有機半導体素子を提供することができる。





2文字コード及び他の略語については、定期発行される 各*PCT*ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

#### 明細書

有機半導体素材、およびそれを使用した有機半導体素子

#### 5 技術分野

本発明は、共役系高分子とカーボンナノチューブからなる有機半導体素材、および該有機半導体素材を半導体として用いた有機半導体素子に関する。

#### 10 技術背景

15

共役系高分子は、半導体特性を有することから、従来のシリコンや化合物半導体に替わる半導体素材として注目されている。このような高分子が半導体素材として使用できれば、現在使用されている結晶シリコンや非晶質シリコンなどの無機半導体と比べて、素材の安価さ、素子製造プロセスの簡素さなどからコストの大幅な削減が期待される。また、高温プロセスが不要となり塗布技術や印刷技術を用いて素子が作製できるので、有機フィルム上にも素子作製が可能となり、フレキシブル・ディスプレイの駆動素子やウェアラブル・コンピューターの半導体素子が実現される。

また、現在、光起電力素子には結晶シリコンや非晶質シリコンなどの無 20 機半導体が使用されている。しかし、これらの無機半導体を用いて製造される太陽電池は火力発電や原子力発電などの発電方式と比べて、コストが高いためにまだ十分に普及されていない。コスト高の要因は主として、真空かつ高温下で半導体薄膜を製造するというプロセスにある。したがって、安価な製造方法が開発されれば大幅な低減が可能となり、太陽電池の市場 25 が急激に拡大できることが期待される。

半導体素材には、一般にその素材が有するキャリア(電子または正孔)に高い移動度が要求されるが、共役系高分子では無機結晶半導体や非晶質シリコンと比べて移動度が低いという欠点がある。このため、共役系高分子を用いた電界効果型トランジスタ(Field Effect Transistor、以下FE

Tと略す)や光起電力素子などの半導体素子では応答時間や出力電流が十分でないという課題がある。そのため、有機半導体の使用されている分野は現在、非常に限定されており、結晶のシリコン、ガリウムヒ素、非晶性シリコンなどの無機化合物が一般に使用されているのが現状である。

FET素子において、ソース電極とドレイン電極間に流れる電流が大きいほど好ましいが、その電流は移動度が高いほど大きくなる。例えば、ソース電極とドレイン電極の間で流れる電流がゲート電圧に対して飽和する領域の電流 Is (飽和電流と呼ぶ) は次式

$$Is = (\mu CW/2D) (Vg - Vth)^{2} (1)$$

10 で表される。

15

25

ここで、 $\mu$  は移動度、C はゲート電極上の絶縁体の容量、D およびW はそれぞれソース電極とドレイン電極間の距離および電極幅である。V g はゲート電圧、V thは飽和電流が流れ始めるゲート電圧である。式(1)からわかるように半導体素材の移動度  $\mu$  が高いほど、F E T D 飽和電流は大きくなる。

また、FETの最大動作周波数fmは、おおよそ次式で表され、移動度が高いほど、高周波数で駆動が可能となる。

$$f m = \mu V / 2 \pi D^{2}$$
 (2)

ここで、 $\mu$  は移動度、V はソース電極とドレイン電極間の電圧、D はソ - ス電極とドレイン電極間の距離である。

一方、共役系高分子を用いた有機光起電力素子では、従来の無機半導体と比べて光電変換効率が低いことが最大の課題であり、まだ実用化には至っていない。これは主として有機半導体ではキャリアを捕獲するトラップが形成されやすく、このため生成したキャリアがトラップに捕獲されやすいためキャリアの移動度が遅いこと、および、入射光によって生成された電子と正孔が分離しにくいエキシトンという束縛状態が形成されることが原因である。

本発明は、トランジスタや光起電力素子などの半導体素子を形成する有機半導体素材におけるキャリアの移動度を高める方法、その方法によって

得られた有機半導体素材、および該素材を用いて作製された有機半導体素 子を提供することを目的とするものである。

#### 発明の開示

5 上記課題を達成するために、本発明は下記の構成からなる。

共役系高分子中にカーボンナノチューブが分散され、カーボンナノチューブの重量分率が共役系高分子に対し3%以下である有機半導体素材。

カーボンナノチューブが共役系高分子中に分散されてなる有機半導体素 材層を有する有機薄膜トランジスタ素子。

10 カーボンナノチューブが共役系高分子中に分散されてなる有機半導体素 材層が、光透過性の第1の電極と第2の電極に挟まれた構造を有する有機 光起電力素子。

共役系高分子にカーボンナノチューブを分散することによって共役系高分子の移動度を向上させる方法。

15

#### 図面の簡単な説明

第1図は、有機薄膜トランジスタ素子の概略図である。第2図は、櫛形電極を示す模式図である。第3図は、光起電力素子の概略図である。第4図は、有機半導体素材の蛍光スペクトルである。

20

25

#### 発明を実施するための最良の形態

発明者らは移動度の高い有機半導体素材を創出すべく鋭意検討した結果、本発明に到った。すなわち、本発明者らは共役系高分子にカーボンナノチューブ(以下、CNTと略す)を微量分散することによって、移動度の高い有機半導体素材が得られること、および該有機半導体素材を用いることによって高性能な有機半導体素子が得られることを見出した。

CNTを高分子媒体中に分散させることにより高分子素材の導電性を上げる方法は、例えば特開平7-102197号公報、特開2000-63726号公報などに開示されている。これらはCNT同士を高分子中で接触させることによっ

て電気の流れる経路を作りだし、それによって高分子に導電性を付与する ものである。しかしながらCNTは良導体であるので、この方法では導電 性は向上するものの、半導体特性を向上することにならず、本発明の目的 に適合しない。

5 一方、本発明は、配合されるCNTが微量であるので、CNT同士が接触することによる導電経路は、ほとんど形成されない。半導体特性を有する高分子中において、結晶子などの界面や非晶領域でキャリアがトラップされることが、移動度の低下の原因になっている。発明者らは、微量のCNTを分散させることによって、高移動度を持つCNTがこのような領域の橋かけを行い、トラッピングを抑制してキャリアの移動度を上げることを見出した。本発明では媒体として半導体特性を有する共役系高分子が用いられることが必須である。また、CNT同士の接触によって形成される導電経路によって電気伝導を向上させることを目的とするのではないので、CNTの分散量も低く押さえられなければならない。

15 以下、本発明について詳述する。

1. カーボンナノチューブ

カーボンナノチューブはアーク放電法、化学気相成長法(C V D 法)、レーザー・アブレーション法等によって作製されるが、いずれの方法も本発明に使用される。カーボンナノチューブには1枚の炭素膜(グラッフェ 20 ン・シート)が円筒筒状に巻かれた単層カーボンナノチューブ(S W C T N)と、2枚以上の複数のグラッフェン・シートが同心円状に巻かれた多層カーボンナノチューブ(M W C N T)とがあるが、本発明にはS W C N TおよびM W C N T のいずれも使用できる。なかでもS W C N T は、同じ体積密度でもM W C N T より表面積が大きいため、移動度を向上させやす い。

SWCNTやMWCNTを上記の方法で作製する際には、同時にフラーレン、グラファイト、非晶性炭素等が炭素体副生産物として生成され、またニッケル、鉄、コバルト、イットリウムなどの触媒金属も残存する。これらの不純物精製する必要がある。特に、フラーレン等の炭素体副生成物

10

は、半導体特性に悪影響を与えるので、共役系高分子に含まれる炭素体副 生成物の量は、共役系高分子に対して 0.03 重量%以下が好ましく、0. 01 重量%以下がより好ましい。

また、本発明では有機半導体素材層を挟む電極間の短絡を防ぐために、 短いCNTを使用することが望ましい。本発明で使用されるCNTの平均 長さは、好ましくは2μm以下、より好ましくは0.5μm以下である。 CNTは一般に紐状に形成されるので、短繊維にカットすることが望まし い。以上の不純物の精製や短繊維へのカットには、硝酸、硫酸などによる 酸処理とともに超音波処理が有効であり、またフィルターによる分離を併 用することも純度を向上させる上でさらに好ましい。

なお、カットしたCNTだけではなく、あらかじめ短繊維状に作製した CNTも本発明により好ましく使用される。このような短繊維状CNTは、 例えば、基板上に鉄、コバルトなどの触媒金属を形成し、その表面にCV D法により 7 0 0 ~ 9 0 0 ℃で炭素化合物を熱分解してCNTを気相成長 15 させることによって、基板表面に垂直方向に配向した形状で得られる。こ のようにして作製された短繊維状CNTは、基板から剥ぎ取るなどの方法 で取り出すことができる。また、短繊維状CNTはポーラスシリコンのよ うなポーラスな支持体、アルミナの陽極酸化膜上、ゼオライト化合物など に触媒金属を担持させ、その表面にCNTをCVD法にて成長させること によっても得られる。触媒金属を分子内に含む鉄フタロシアニンのような 20 分子を原料とし、アルゴン/水素のガス流中でCVDを行うことによって 基板上にCNTを作製する方法でも、配向した短繊維状のCNTを作製す ることができる。さらには、SiC単結晶表面にエピタキシャル成長法に よって配向した短繊維状CNTを得ることもできる。

25 本発明で用いられるCNTの直径は特に限定されないが、1nm以上、100nm以下が好ましく、50nm以下がより好ましい。

#### 2. 共役系高分子

本発明ではCNTとコンポジットを構成する高分子として共役系高分子 が用いられる。共役系高分子とは高分子骨格の炭素 - 炭素の結合が1重結

15

20

25

合と2重結合が交互に連なっている高分子である。共役系高分子には安定 状態(外力が加わっていない状態)において螺旋構造を取る螺旋状共役系 高分子や、安定状態において螺旋構造を取らず、まっすぐ延びている直鎖 状共役系高分子などがあり、いずれも本発明に使用される。螺旋状共役系 5 高分子では分子鎖中で共役鎖がとぎれたり、螺旋構造のためπ電子間の重 なりが弱まるので、移動度を高めるためには直鎖状共役系高分子が好まし い。なかでも溶剤に可溶な直鎖状共役系高分子が特に好ましく用いられる。

螺旋構造を持つ共役系高分子としては、例えばポリフェニレンビニレン (以下、PPVと呼ぶ)系高分子、ポリチエニレンビニレン (以下、PTVと呼ぶ) 系高分子、ポリフェニルアセチレンなどが挙げられる。特に、PPV系高分子およびPTV系高分子が好ましい。

PPV系高分子およびPTV系高分子は、ウィティッヒ反応法、脱ハロゲン化水素法、スルホニウム塩分解法などの合成方法を経由して得ることができる。何れの方法もキシリレンジハライドをスタート原料とし、縮合反応によって重合させ、不必要となった置換基を脱離することによって高分子を得る。一方、主鎖の並び方としてフェニレンの置換基の位置が、p一位、m一位、o一位のものを選ぶことができるが、目的に会わせて出発原料のキシリレンハライドの種類を、pーキシリレンジハライド、mーキシリレンジハライド、oーキシリレンジハライドで変えて所望の置換基の位置のものを選択する。

螺旋構造を有するPPV系高分子はp-PPVとm-PPVの交互共重合によって得ることができる。例えば、PPVの交互共高分子の合成にはビニレン基がm-位にあるm-キシリレンジクロライドを出発原料として用いられる。ビニレン基の構造にはシス体とトランス体のものがあり、合成方法によってシス体とトランス体の生成割合が異なってくるので、所望の構造を得るために最適な合成方法を選ぶ必要がある。好ましくはトランス体を多く得るためにウィティッヒ反応法を用いて合成される。この出発原料から中間生成物のm-キシリレンービスー(トリフェニルホスホニウムクロライド)を合成し、次いでこの中間生成物と、テレフタルアルデヒ

25

ドを溶媒に溶解させることによりp-フェニレンビニレンとm-フェニレンビニレンからなる交互共重合体が得られる。

同様に、螺旋構造を有するPTV系高分子はp-PTVとm-PTVの 交互共重合によって得ることができる。

5 ポリフェニルアセチレンはトルエン溶媒中で触媒 (6塩化タングステン /テトラフェニル錫)を用いて合成される。

直鎖状の共役系高分子としてはポリチオフェン系高分子、ポリピロール系高分子、ポリアニリン系高分子、ポリアセチレン系高分子、ポリーpーフェニレン系高分子、ポリーpーフェニレンビニレン系高分子、ポリチエニレンビニレン系高分子などが挙げられる。

上記の高分子のなかでも本発明には、ポリチオフェン系高分子、ポリー p ーフェニレンピニレン系高分子、ポリー p ーチエニレンピニレン系高分子が好ましい。ポリチオフェン系高分子が好ましい。ポリチオフェン系高分子とはポリー p ーチオフェン骨格を持つ高分子であり、リチオフェン系高分子とはポリー p ーチオフェン骨格を持つ高分子であり、15 側鎖が付いた構造を有するものも含む。具体的にはポリー 3 ーメチルチオフェン、ポリー 3 ーブチルチオフェン、ポリー 3 ーベキシルチオフェン、ポリー 3 ーアルキオフェン、ポリー 3 ードデシルオキシチオフェン、などのポリー 3 ーアルコキシチオフェンおよびポリー 3 ーメトキシー 4 ーメチルチオフェン、ポリー 3 ードデシルオキシー 4 ーメチルチオフェン、ポリー 3 ードデシルオキシー 4 ーメチルチオフェン、などのポリー 3 ーアルコキシー 4 ーアルキルチオフェンが挙げられる。

ポリーpーフェニレンビニレン系高分子とは、ポリーpーフェニレンビニレン骨格を持つ高分子であり、フェニレン環および/またはビニレン基に置換基が付加していてもよい。特にフェニレン環の2,5位に置換が付加したものが好ましく用いられる。例えば、ポリ (2ーメトキシー5ードデシルオキシーpーフェニレンビニレン)、ポリ(2ーメトキシー5ー(3',7'ージメチルオクチルオキシ)ーpーフェニレンビニレン)、ポリ (2ーメトキシー5ー(2'エチルへキソキシーpーフェニレンビニレン)、

ポリ(2, 5-ビスオクチルオキシ-p-フェニレンビニレン)などが挙げられる。

また、本発明の共役系高分子とは必ずしも高分子量である必要はなく、 オリゴマであっても良い。

5 3. 有機半導体素材の製造方法

上記の共役系高分子とCNTを適切な溶媒に混合して、有機半導体素材溶液を調製する。溶媒としてはメタノール、トルエン、キシレン、クロロホルムなど共役系高分子またはその中間体が可溶なものが好ましく使用される。

10 一般にSWCNTは製造された状態では東状に凝集しているが、SWCNTがこの東状態から解かれて分散されることが移動度を向上させる上で好ましい。一般にCNTを高分子に分散させる場合には、CNTに官能基を付加させる等の方法により化学修飾を施すことによって分散性を付与している。しかし、CNTに化学修飾を施すとCNTを構成するπ共役系が破壊されやすいので、CNT本来の特性が損なわれるという問題がある。一方、本発明では、共役系高分子を用いてCNTを分散させるので、このような化学修飾を特に施さなくても分散が可能であるという利点がある。

上記の共役系高分子は溶液状態でCNTを良好に分散させるとともに、特にSWCNTの場合では東状に凝集したCNTを解きながら分散させる 20 という効果も備えている。

また、CNTを良好に分散させるために、溶液に超音波を照射することも有効である。特に、超音波を数回に分けて照射することが、より好ましい。例えば、溶媒にCNTを加え、超音波破砕機で強め(約250W)の超音波を約30分間照射する。この時には共役系高分子は混入させないか、もしくは、少量(CNTと同量程度)の共役系高分子を混入させる。共役系高分子を最初から全部混入させないのは、超音波破砕機による共役系高分子を最初から全部混入させないのは、超音波破砕機による共役系高分子の劣化を抑制するためである。次にこのCNT分散溶液に所定量の共役系高分子を加え、さらに弱め(約120W)の超音波を約30分間照射する。得られた分散液を冷蔵庫中に1日程度放置した後、再び超音波洗浄

10

15

20

25

機(約120W)で約30分間超音波を照射する。このようにすることにより、CNTが極めて良好に分散された有機半導体素材溶液を調製することができる。

本発明の有機半導体素材において使用されるCNTの量は、共役系高分子に対して重量分率で3%以下の範囲である。CNTの量は、共役系高分子に対して、重量分率で0.01%以上であることが好ましく、0.1%以上であることがより好ましい。重量分率は、より好ましくは0.1%以上、3%以下であり、特に好ましくは0.1%以上1%以下である。この範囲のCNTの添加によって、共役系高分子の移動度を大きく増大させることができる。高分子間または結晶子などのドメインの間をキャリアが移動するに際し、高分子間やドメイン間の構造の乱れによってキャリアがトラップされたり、散乱されるため、外部に観測される移動度は、本来高分子が有する移動度より大きく低下している。本発明の、CNTを適度に含む有機半導体素材では、高分子間やドメイン間を移動度の高いCNTが橋渡しするため、高移動度が得られると考えられる。

しかし、3%を越えてCNTを混合すると、CNT同士が接触する割合が増え、CNT-高分子コンポジットの導電性が急激に増加して金属状態に近づいてしまうため、半導体として利用することができない。一方、CNTの重量分率が0.01%より少ないと移動度を向上させる効果が少なくなる。

特に光起電力素子用の有機半導体素材として用いる場合は、励起光により生成する該コンポジットの蛍光スペクトルの最大強度 P1と、CNTを含まない前記共役系高分子の蛍光スペクトルの最大強度 P0との蛍光強度比率 (P1/P0)が0.5以下となる重量分率でCNTが共役系高分子に含まれることが好ましい。ただし、上記の蛍光強度比率の測定に際して、比較すべき P1と P0を測定する試料の厚みは同じ一定の厚みで行う。なお、より好ましい重量分率は、蛍光強度比率 (P1/P0)が0.2以下となる重量分率である。さらに好ましい重量分率は、蛍光強度比率 (P1/P0)が0.1以下となる重量分率である。

10

20

このようなCNTの添加による蛍光の減少は、励起光により生じた電子と正孔がエキシトンを形成する割合が減少しているためである。すなわち、蛍光の減少は分散したCNTが励起光より生成した電子および正孔を効率よく分離していることを示しており、より有効に起電力が発生していることを示唆している。

#### 4. 移動度の測定

有機半導体素材におけるキャリアの移動度は以下のようにして求められる。すなわち、先ずガラス基板に第1の電極となる金属層(白金、金など)をスパッタリングで形成した後、この金属層表面上に有機半導体素材をスピナーを用いて塗布する。次に、この塗布膜表面に第2の電極となる金属薄膜をスパッタリングにより形成する。第1と第2の電極間に電圧V(ボルト)を印加し、その時の電流I(アンペア)を求める。電圧Vを増して行くと電流IがVに比例するオーミックな挙動から、下式(3)のようにVの2乗に比例する空間電荷制限電流の領域に入る。

I = 9  $\epsilon \epsilon_0 \mu V^2 / 8 d^3$  (3)

ここで、 $\epsilon$ 。 は真空の誘電率(ファラド/ $\epsilon$ m)、 $\epsilon$ は有機半導体素材の比誘電率、 $\mu$ は移動度( $\epsilon$ m²/(ボルト・秒))、 $\epsilon$ dは塗布膜の厚み( $\epsilon$ m)である。この $\epsilon$ 0 に比例する領域で式(3)から移動度 $\epsilon$ 1 が算出される。なお、FETの電流特性を示す式(1)を用いて、FET特性から移動度を求めることもできる。

半導体素子として優れた性能を発揮するためには、半導体素材の移動度は $10^{-3}$  c m<sup>2</sup>/(ボルト・秒)以上が好ましい。移動度は、より好ましくは $10^{-2}$  c m<sup>2</sup>/(ボルト・秒)以上、特に好ましくは $10^{-1}$  c m<sup>2</sup>/(ボルト・秒)以上である。

#### 25 5. TFT作製方法

上記の有機半導体素材を用いた薄膜トランジスタの製造方法をFETを例にして説明する。先ず、n<sup>++</sup>シリコンウエハーをゲート電極とし、該ウエハー上に形成されたSiO₂膜を誘電体層として使用する。次にSiO₂膜上にソース電極とドレイン電極と形成するため、先ず薄いチタンの薄層、

10

25

続いて金の膜をスパッタリング法で形成する。ソース電極とドレイン電極のパターニングはリソグラフィー法によって行われる。あるいは、マスクを使用してスパッタリングにより電極パターンを直接形成することも可能である。ソース電極とドレイン電極との間の距離は一般には $10\sim20\mu$ m、電極幅は10mm程度であるが、要求されるFET特性によって変わってもよい。

次に、前述の方法で得られた有機半導体素材の溶液を上記のウエハー上に塗布してスピナー法により薄膜を作製した後、熱処理を行って電極上に有機半導体素材層を形成する。次に上記のゲート電極、ソース電極およびドレイン電極からそれぞれリード線を取り出してFET素子が作製される。なおFET特性の評価は、例えばヒューレット・パッカード社製ピコアンメーター/ボルテージソースを用い、ゲート電圧を変えながらソース、ドレイン間の電圧ー電流特性を測定する。

#### 6. 蛍光強度の測定方法

15 上記の方法で調整された有機半導体素材溶液をガラス基板に塗布して均一な膜厚の有機半導体素材層を形成する。次に、この有機半導体素材層の光吸収スペクトルを分光光度計で測定することによって吸収極大を示す波長領域を求める。蛍光分光光度計を用いて、上記有機半導体素材層をこの波長領域にある一定の波長で励起して、発光する蛍光の強度スペクトルを20 測定する。

#### 7. 光起電力素子の作製方法と評価方法

本発明の光起電力素子は、前記有機半導体素材層の一方の面に光透過性の第1の電極、他方の面に第2の電極を有するものである。光透過性の第1の電極の透過性は有機半導体素材層に入射光が透過して起電力が発生する程度であれば特に限定されるものではない。電極薄膜の厚みは光透過性と導電性とを有する範囲であればよく、電極素材によって異なるが、20nmから300nmの範囲が好ましい。第2の電極は必ずしも透明性は必要ではなく、従って厚みも限定されない。

電極材料としては、第1および第2の電極のいずれか一方には、仕事関

数の小さな導電性素材、もう一方には仕事関数の大きな導電性素材を使用することが好ましい。仕事関数の小さな導電性素材としてはアルカリ金属やアルカリ土類金属、具体的にはリチウム、マグネシウム、カルシウムなどが使用される。また、錫やアルミニウムも好ましく用いられる。さらにまた、上記の金属からなる合金や上記の金属の積層体からなる電極も好ましく用いられる。もう一方の仕事関数の大きな導電性素材としては金、白金、クロム、ニッケル、インジウム・錫酸化物などが好ましく用いられる。

必要に応じて素子の耐湿性、耐候性などの耐久性を上げるために光起電力素子を保護膜で覆うことも可能である。

10 上記の有機半導体素材を用いた光起電力素子の製造方法を説明する。先ず、スパッタリング装置を用いて、ガラス基板上に酸化インジウムまたは金により、第2の電極膜を作製する。次に、この電極上にスピナーなどを用いて上述の方法で調製した有機半導体素材溶液を塗布して均一な膜厚の有機半導体素材層を形成する。有機半導体素材層の厚みは1μmから50nmが好ましい。次に、該有機半導体素材層の上に、第1の電極として、できるだけ光が透過するように薄い金属アルミニウム薄膜をスパッタリングで形成する。

このようにして作製された光起電力素子をシールドボックス中に置き、 先ず暗状態で電圧を印加しながら電圧 - 電流特性を測定する。次に、該シ ールドボックス中にあらかじめ設置されていた光照射光源を灯して、光起 電力素子に光照射しながら電圧 - 電流特性(明電流特性)を測定する。

以下、実施例に基づき本発明をさらに具体的に説明する。もっとも、本 発明は下記実施例に限定されるものではない。

#### 実施例1

20

25 まず、予め硫酸/硝酸中で処理することによってカットしたSWCNT (単層カーボンナノチューブ:サイエンスラボラトリーズ製、純度98%)を100mLのフラスコ中に0.6mg入れ、クロロホルム30mLと共役系高分子としてポリー3ーへキシルチオフェン (アルドリッチ製、分子量:Mw20000、以下P3HTと略す)を0.6mgを加え、超音波

破砕機(250W)を用いて30分間超音波を照射した。次に、得られた分散液を1mL取り、そこにP3HTを20mg (P3HTに対するCNTの割合:0.1重量%)加えて超音波洗浄機 (120W)で30分間超音波を照射た。得られた分散液を冷蔵庫中に1日放置した後、再び超音波洗浄機 (120W)で30分間超音波を照射することによって、透明で均一な溶液を得た。

得られた有機半導体素材溶液(高分子に対するCNTの比率 0.1 重量%)を 0.3 m L 取り出し、対向した 2 つの櫛形電極(電極間隔: 10  $\mu$  m)が形成されたガラス基板上に塗布して塗膜を作製した。ここで、櫛形電極とは、図 2 に示すような電極である。このように電極を配置することにより、正確な測定ができる。この対向した 2 つの櫛形電極の間に電圧を印加しながら、塗布膜の電圧ー電流特性を測定した。電圧ー電流特性の測定結果を前記式(3)に適用して計算したところ、移動度は  $8\times10^{-3}$  c m  $^2/V$  ・ s e c であった。なお、有機半導体素材の比誘電率  $\epsilon$  は、 5 として計算した。

一方、CNTを含まないポリー3ーへキシルチオフェンのみを上記と同様の方法で測定したところ、移動度は $2\times10^{-4}$  c  $m^2/V$ ・s e c であった。この結果から、CNTの分散により約40倍の移動度の向上が見られた。

#### 20 実施例2

10

15

25

螺旋状共役系高分子として、 PPV系高分子であるポリ (m-フェニレンビニレンー c o - 2 , 5 - ジオクトキシー p - フェニレンビニレン (以下PmPVと略す) の合成を以下の方法で行った。まず、ヒドロキノンを出発原料とし、アリカリ存在下エタノール中で 2 . 1 等量のオクチルブロマイドと反応させ、ジオクトキシベンゼンを得た。次いで 2 5 % HB r 酢酸溶液中で 6 等量のパラホルムアルデヒドと反応させることでブロモメチル化し、メタノールで洗浄して、 2 , 5 - ジオクトキシー p - ジキシリレンプロマイドを得た。さらに N , N - ジメチルホルムアミド中で 2 . 2 等量のトリフェニルフオスフィンと 1 5 0 ℃で反応させ、生成した白色の沈

10

15

殴物をN, Nージメチルホルムアミドで3回、エチルエーテルで1回洗浄し、減圧乾燥することで、中間生成物の2, 5ージオクトキシーpーキシリレンービスー(トリフェニルホスホニウムブロマイド)を得た。次いでこの中間生成物104.4g(Fw1044、0.1モル)をエタノール64ルアルデヒド14.7g(Fw134、0.11モル)をエタノール640mLに溶解させ、リチウムエトキシド/エタノール溶液(粒状リチウム1.75gをエタノール500mLに溶解させたもの)を室温で1時間かけて滴下した後、4時間反応させ、黄色沈殿物を得た。次いでこの黄色沈殿物を、蒸留水40mL/エタノール100mL混合溶媒で2回、エタノール150mLで1回洗浄した後、60℃で減圧乾燥させて40.2g(収率87%)の黄色の反応物を得た。該反応物を赤外分光分析法によって分析した結果、PmPVであることを確認した。

多層CNT (MWCNT) と単層CNT (SWCNT) とからなるCNTを硝酸と硫酸による酸処理、および超音波洗浄器による超音波処理を20時間行うことで、不純物の精製とCNTの短繊維へのカットを行った。上記の方法で合成されたPmPVをトルエン溶媒中に10<sup>-3</sup>モル濃度で溶解させ、上記の短繊維化したCNTをPmPVに対し重量分率で1%混合して、透明で均一な有機半導体素材溶液を調製した。

該溶液に対し超音波洗浄機で超音波を照射した後、1日程度放置してス 20 ピナー塗布用の塗液を得た。予め蒸着によりアルミニウム電極 (電極 1)を作製したガラス基板上にこの塗液をスピナーで塗布し、約 2 μ m厚の塗布膜を形成した。さらにこの塗布膜上に蒸着によりアルミニウム電極 (電極 2)を形成した。電極 1 と電極 2 の間に電圧を印加することにより電圧 一電流特性を測定し、前記式 (3)に適用して計算することにより移動度 25 を求める。

この有機半導体素材の移動度は、有機半導体素材の比誘電率  $\epsilon = 5$  として計算した場合、約  $3 \times 1$  0  $^{-4}$  c m  $^2/V$  · s e c と推定される。

また、CNTを混入させない、PmPVのみの塗布膜の移動度は、約2 ×10<sup>-7</sup>cm<sup>2</sup>/V・secと推定される。

#### 実施例3

図1に示すような薄膜トランジスタ (TFT) を以下のような手順で作 製した。先ず、n \*\*\*シリコンウエハー50をゲート電極基板60とし、該 ウエハー上に形成されたSiOz膜40を誘電体層として使用した。次に SiO<sub>2</sub>膜40上にソース電極とドレイン電極とを形成するため、先ずチ タンの薄膜、続いて金の膜をスパッタリング法で形成した。リソグラフィ 一法によるパターニングにより、櫛形のソース電極30およびドレイン電 極20を形成した。ソース電極30とドレイン電極20との間の距離は2 0μm、電極幅は500mmとした。次に実施例1で調製した有機半導体 10 素材溶液を上記の電極基板60にのせてスピナー法により薄膜を作製する ことにより、有機半導体素材層10を電極上に形成した。上記のゲート電 極60、ソース電極30およびドレイン電極20からそれぞれリード線6 1、31、21を取り出してTFT素子が作製された。TFT特性の評価 はヒューレット・パッカード社製ピコアンメーター/ボルテージソースを 15 用いて測定した。ソース電極とドレイン電極の間の電圧を10ボルトとし、 ゲート電圧をプラス30としたときのソース電極とドレイン電極間の電流 は100nAであった。また、ゲート電圧をマイナス30としたときの、 ソース電極とドレイン電極間の電流は1500nAであった。すなわち、 ゲート電圧をプラス30からマイナス30まで変化させた場合の、電流比 20 率は15であった。

#### 比較例1

25

スピナー塗布用の塗液としてCNTを含まないポリー3ーへキシルチオフェン溶液を用いた以外は、実施例3と全く同様な方法でTFT素子を作製し、TFT特性を測定した。この場合、ゲート電圧をプラス30としたときのソース電極とドレイン電極間の電流は6nAであった。また、ゲート電圧をマイナス30に変えた時の、ソース電極とドレイン電極間の電流は19nAであった。電流の値は、ともに低く、また電流比率も約3と低かった。

#### 比較例 2

CNTの重量分率1重量%を8重量%に変えた以外は実施例3と同様の方法でTFT素子を作製した場合、CNT同士が接触して、電極間が短絡してしまい、電導度は高いものの、TFTの機能は発現しない。 実施例4

- 5 まず、100mLのフラスコの中にSWCNT(サイエンスラボラトリーズ製、純度95%)を1mg入れ、クロロホルム50mLを加え、超音波洗浄機を用いて1時間分散した。次に、共役系高分子としてポリー3ーヘキシルチオフェン(アルドリッチ製、分子量:Mw20000)を1g加えて、さらに超音波で5時間分散し、有機半導体素材溶液(高分子に対するCNTの比率0.1重量%)を得た。次に、対向した2つの櫛形電極(電極間隔:20μm)が形成されたガラス基板上に前記の溶液をスピナーを用いて塗布し、塗膜を作製した。櫛形電極間に5ボルトの電圧を印加するとともに、照射強度約10mW/cm²の白色光源で光照射をした場合の光電流を測定した。この時の光電流は330μAであった。
- 15 一方、CNTを含まないポリー3ーへキシルチオフェンのみの塗布膜について上記と全く同一の条件で光電流を測定したところ、光電流は11μAであった。すなわち、0.1重量%のCNTの分散によって、光電流が30倍増加した。
- 光電流は、光起電力素子の性能を反映する特性であり、0.1 重量%の20 CNTの分散によって、光起電力素子の性能も大幅に向上すると予測される。

次に、上記の有機半導体素材を用いて、図3に示すような光起電力素子を作成する方法について説明する。ガラス基板7上に、光透過性の第1の電極として、3mm×30mmストライプ状の酸化インジウム層6を100nmの厚みで、マスクを用いてスパッタリング法により形成する。次に、この基板上に前記の有機半導体素材溶液をスピナーを用いて塗布し、0.2μm厚みの塗布膜3を形成する。その後、該塗布膜上に、第2の電極として、3mm×30mmストライプ状のアルミニウム層2を40nmの厚さでスパッタリングにより形成する。この時には、酸化インジウム層と直

交するようにマスクを配置してアルミニウム層を形成する。これら上下の 電極からリード線4、5を取り出して、光電変換素子を作製する。

この光電変換素子の酸化インジウム層側から入射光 1 を照射しながら、ヒューレット・パッカード社製ボルテージソース/ピコアンメーターを用いて電圧電流特性を測定する。顕微鏡用の白色光源を用い、照射強度 1 0 mW/cm²で光を照射した場合の短絡電流は約 4  $\mu$  A/c m²、解放電圧は約 0. 5 V と予測される。

ポリー3ーへキシルチオフェンにCNTを分散しなかった場合は、光照射時の短絡電流は約30nA/cm²、解放電圧は約0.3Vと予測される。CNTを分散しすることにより光照射時の短絡電流が100倍以上になる。

なお、ポリー3ーへキシルチオフェンの代わりにポリ(2-メトキシー5-(3', 7'-ジメチルオクチルオキシ)-p-フェニレンビニレン)(アルドリッチ製)を用いた場合は、短絡電流は約 $9 \mu$  A / c  $m^2$ 、解放電圧は0. 4 V と予測される。

また、上記の有機半導体素材の蛍光強度を評価は、以下のように行った。 有機半導体素材溶液をガラス基板に滴下し、スピナーを用いて720nm 厚みの薄膜を形成した。また、比較のためにCNTを含まないポリー3ー ヘキシルチオフェンのみの薄膜も同様の方法でガラス基板上に作製した。 20 これらの薄膜に450nmの励起光を照射し、蛍光スペクトルを測定した 結果を図4に示す。図4から、0. 1重量%CNTを含む場合の蛍光強度 が、CNTを含まない場合と比較して50%以下になっていることがわか る。このことから、励起光より生成した電子および正孔が効率よく分離され、有効に起電力が発生していることが示唆される。

#### 25 実施例5

10

15

SWCNTの割合が1重量%である以外は実施例4と全く同様にして溶液を調整し、蛍光強度を測定した。その結果、CNTを含まない場合と比較して蛍光強度が16%以下になった。このことから、励起光より生成した電子および正孔が効率よく分離され、有効に起電力が発生することが示

唆される。

#### 産業上の利用可能性

本発明により、キャリア移動度の高い有機半導体素材を工業的に供給することができる。また、本発明の有機半導体素材を使用することにより、 高性能な有機半導体素子を得ることが可能となる。

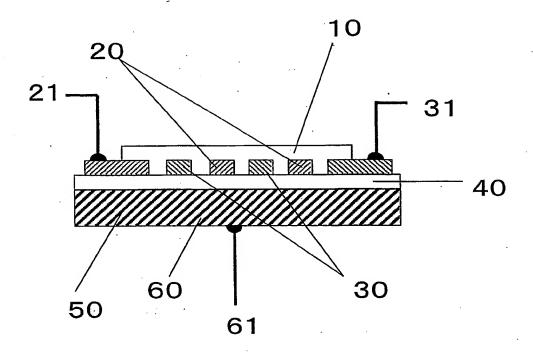
#### 請 求 の 範 囲

- 1. 共役系高分子中にカーボンナノチューブが分散され、カーボンナノチューブの重量分率が共役系高分子に対し3%以下である有機半導体素材。
- 5 2.カーボンナノチューブの重量分率が共役系高分子に対し0.1%以上、 3%以下である請求の範囲第1項に記載の有機半導体素材。
  - 3. 共役系高分子が直鎖状共役系高分子である請求の範囲第1項に記載の有機半導体素材。
- 4. 共役系高分子がポリチオフェン系高分子、ポリフェニレンビニレン系 10 高分子およびポリチエニレンビニレン系高分子よりなる群から選ばれる少 なくとも1種である請求の範囲第1項に記載の有機半導体素材。
  - 5. カーボンナノチューブが単層カーボンナノチューブである請求の範囲 第1項に記載の有機半導体素材。
- 6. 有機半導体素材の移動度が10<sup>-3</sup>cm<sup>2</sup>/V・sec以上である請求 15 の範囲第1項に記載の有機半導体素材。
  - 7. 請求の範囲第1項に記載の有機半導体素材を用いた有機半導体素子。
  - 8. 有機半導体素子が有機薄膜トランジスタ素子である請求の範囲第7項に記載の有機半導体素子。
- 9. 有機半導体素子が有機光起電力素子である請求の範囲第7項に記載の20 有機半導体素子。
  - 10. カーボンナノチューブが共役系高分子中に分散されてなる有機半導体素材層を有する有機薄膜トランジスタ素子。
  - 11. カーボンナノチューブが単層カーボンナノチューブである請求の範囲第10項に記載の有機薄膜トランジスタ素子。
- 25 12. 有機半導体素材層におけるカーボンナノチューブの重量分率が共役 系高分子に対し3%以下である請求の範囲第10項に記載の有機薄膜トラ ンジスタ素子。
  - 13. 有機半導体素材層におけるカーボンナノチューブの重量分率が共役系高分子に対し0. 1%以上、3%以下である請求の範囲第10項に記載

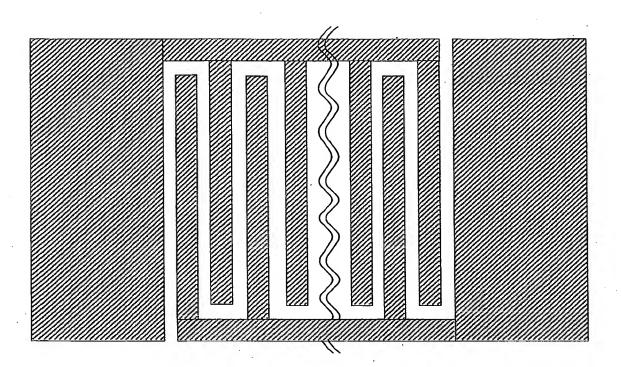
の有機薄膜トランジスタ素子。

- 14. 有機半導体素材層の移動度が10<sup>-3</sup>cm<sup>2</sup>/V・sec以上である 請求の範囲第10項に記載の有機薄膜トランジスタ素子。
- 15.カーボンナノチューブが共役系高分子中に分散されてなる有機半導 5 体素材層が、光透過性の第1の電極と第2の電極に挟まれた構造を有する 有機光起電力素子。
  - 16. カーボンナノチューブが単層カーボンナノチューブである請求の範囲第15項に記載の有機光起電力素子。
- 17. 有機半導体素材層におけるカーボンナノチューブの重量分率が共役 10 系高分子に対し3%以下である請求の範囲第15項に記載の有機光起電力 素子。
  - 18. 有機半導体素材層におけるカーボンナノチューブの重量分率が共役系高分子に対し0. 1%以上、3%以下である請求の範囲第15項に記載の有機光起電力素子。
- 15 19.有機半導体素材層におけるカーボンナノチューブの含有量が、励起 光により生成する該有機半導体素材層の蛍光スペクトルの最大強度 P<sub>1</sub>と、 カーボンナノチューブを含まない前記共役系高分子の蛍光スペクトルの最 大強度 P<sub>0</sub>との蛍光強度比率 (P<sub>1</sub>/P<sub>0</sub>) が 0.5以下となる含有量であ る請求の範囲第 15項に記載の有機光起電力素子。
- 20 20. 共役系高分子にカーボンナノチューブを分散することによって共役 系高分子の移動度を向上させる方法。
  - 21. カーボンナノチューブが単層カーボンナノチューブである請求の範囲第20項に記載の共役系高分子の移動度を向上させる方法。
- 22. 分散するカーボンナノチューブの重量分率が共役系高分子に対し 3%以下である請求の範囲第20項に記載の共役系高分子の移動度を向上 させる方法。

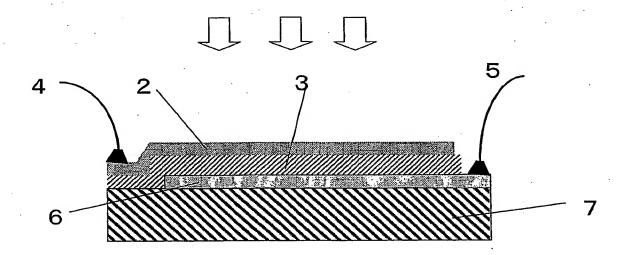
# 第1図



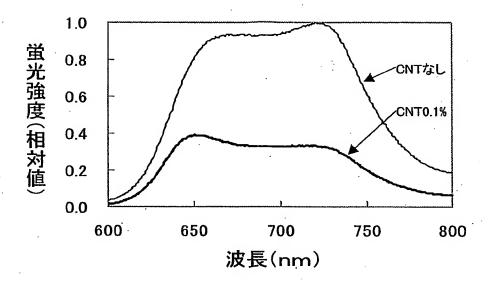
## 第2図



## 第3図



# 第4図





A CIACO	SIFICATION OF SUBJECT MATTER		
	C1 <sup>3</sup> C08L101/00, C08L65/00, C08	K3/04, H01L31/04, H01L5	01/00
According t	o International Patent Classification (IPC) or to both na	tional classification and IPC	
B. FIELD	S SEARCHED		
Minimum d	ocumentation searched (classification system followed	by classification symbols)	
Int.	Cl <sup>7</sup> C08L1/00-101/16, C08K3/00-	13/08, H01L31/04, H01L5	51/00
Documentat	ion searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included	in the fields searched
	ata base consulted during the international search (name	e of data base and, where practicable, sear	rch terms used)
WPI/	L		
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.
	JP 11-263916 A (Fujitsu Ltd. 28 September, 1999 (28.09.99)		
A	Claims; examples		1-22
	(Family: none)		
	JP 2001-30200 A (NEC Corp.),		
A	06 February, 2001 (06.02.01),		1 .00
A	Claims; examples (Family: none)		1-22
	JP 2001-98160 A (Sumitomo Ba	kelite Co., Ltd.),	•
A	10 April, 2001 (10.04.01),	1	7 00
A	Claims; examples (Family: none)		1-22
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	İ	
į	•	·	
•			
•			
X Furth	er documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.	
	categories of cited documents: ent defining the general state of the art which is not	"T" later document published after the inte- priority date and not in conflict with the	
conside	red to be of particular relevance document but published on or after the international filing	understand the principle or theory and document of particular relevance; the	erlying the invention
date	ent which may throw doubts on priority claim(s) or which is	considered novel or cannot be conside step when the document is taken alone	red to involve an inventive
cited to special	establish the publication date of another citation or other reason (as specified)	"Y" document of particular relevance; the considered to involve an inventive ste	claimed invention cannot be p when the document is
means	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	combined with one or more other such combination being obvious to a person	
"P" document published prior to the international filing date but later "&" document member of the same patent family than the priority date claimed			family
	actual completion of the international search ecember, 2002 (19.12.02)	Date of mailing of the international sear	
ע פג	(19.12.UZ)	14 January, 2003 (1	TA'OT'02)
Name and mailing address of the ISA/  Authorized officer			
	Name and mailing address of the ISA/  Japanese Patent Office  Authorized officer		
Farcimila N		Telephone No.	



Internal application No.
PCT/JP02/09851

ategory*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No	
А	JP 11-329413 A (Aventis Research & Technologies GmbH. & Co. KG), 30 November, 1999 (30.11.99), Claims; examples & WO 99/50922 A1 & EP 1068647 A1	1-22	
	·		
	·		

•			
	国際調査報告	国際出願番号 PCT/」	P02/09851
	属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) <sup>7</sup> C08L101/00, C08L65/00, C0 H01L51/00	8K3/04, H01L3	1/04,
B. 調査を行			
	<ul><li></li></ul>	0-13/08, H01L	31/04,
最小限資料以外	トの資料で調査を行った分野に含まれるもの		
	·		
国際調査で使用 WPI/L	Bした電子データベース (データベースの名称、調査)	こ使用した用語)	
	ると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、	その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
	JP 11-263916 A (富士通校 9. 28,	式会社) 1999. (	
· A	5. 2 6, 特許請求の範囲、実施例 (ファミリーなし)	,	1-22
	JP 2001-30200 A (日本電 02.06,	意気株式会社)2001	1.
Α	特許請求の範囲、実施例		1-22
, .	(ファミリーなし)		·
		·····	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
区間の続き	にも文献が列挙されている。	」 パテントファミリーに関 	する別紙を参照。 
「A」特に関連 もの	Dカテゴリー 車のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T <sub>-</sub> 頃日前の出願または特許であるが、国際出願日	の日の後に公表された文献 国際出願日又は優先日後に 出願と矛盾するものではな の理解のために引用する。	こ公表された文献であって なく、発明の原理又は理論
以後にな	公表されたもの 「X	特に関連のある文献であっ	って、当該文献のみで発明

- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献 (理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願
- の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日 19.12.02	国際調査報告の発送日 14.01.03
国際調査機関の名称及びあて先 日本国特許庁 (ISA/JP)	特許庁審査官(権限のある職員) 4 J 9552 藤本 保
郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	電話番号 03-3581-1101 内線 3495

	<b>\</b>
-	,
国際調查	÷

別用文献の   別用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示   別用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示   別用文献名   以上の   以上の		. 関連すると認められる文献		
JP 2001-98160 A (住友ベークライト株式会社) 2 001.04.10,       1-22         A 特許請求の範囲、実施例 (ファミリーなし)       1-22         JP 11-329413 A (アヴェンティス・リサーチ・ウント・テクノロジーズ・ゲーエムベーハー・ウント・コー・カーゲー) 1999.11.30,       1-22         A 特許請求の範囲、実施例 & WO 99/50922 A1       1-22	引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示		
ト・テクノロジーズ・ゲーエムベーハー・ウント・コー・カーゲー) 1999. 11. 30, 特許請求の範囲、実施例 & WO 99/50922 A1	·	JP 2001-98160 A (住友ベークライト株式会社) 2 001.04.10, 特許請求の範囲、実施例	·	
	 A	ト・テクノロジーズ・ゲーエムベーハー・ウント・コー・カーゲー)1999.11.30, 特許請求の範囲、実施例 & WO 99/50922 A1	1-22	
	· ·			
	-			
	-			
	- E			